

بسمه تعالی

آزمون میان‌ترم اول "فیزیک الکترونیک" - ۱۴۸۵ / ۱۲ / ۲۴ - وقت: ۱ ساعت

$\rho \text{ (gr/cm}^3\text{)}$ $N_0 = 6.02 \times 10^{23} \text{ (Atom/mole)}$ $m(\text{Ga})=69.7 \text{ (gr/mole)}$	با استفاده از اطلاعات زیر، چگالی اتمهای GaAs را بدست آورید. (۱) ثابت شبکه‌ای GaAs است. $a = 5.65 \times 10^{-8} \text{ cm}$, $m(\text{As})=74.9 \text{ (gr/mole)}$ (۲)	سوال ۱
الف) مفهوم جرم موثر چیست؟ چرا جرم الکترون در یک نیمه هادی، ثابت نیست؟ ب) فرض کنید که جرم موثر الکترون در سیلیکون به گونه‌ای کوچکتر شود. کاهش در جرم موثر چه اثری روی چگالی حالات در نوار هدایت، N_C و n_i و موقعیت E_i در دمای اتاق خواهد داشت؟		سوال ۲
نمونه‌ای از نیمه‌هادی Si نوع P دارای $P_0 = N_a = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ می‌باشد. چه مقدار از یک ناخالصی دهنده که $E_C - E_d = 0.4 \text{ eV}$ است به نمونه‌ی فوق اضافه کنیم تا اینکه نیمه‌هادی حاصل دارای $n_0 = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ گردد. دیاگرام باند انرژی نیمه‌هادی را قبل از وارد کردن ناخالصی و بعد از وارد کردن ناخالصی بطور جداگانه رسم کنید. $\{ n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}, E_g = 1.1 \text{ eV}, T = 300 \text{ K} \}$		سوال ۳
الف) روش‌های چگونگی ایجاد نیمه‌هادی نوع n برای ماده GaAs را توضیح دهید. ب) ضریب X در ترکیب $Al_x Ga_{1-x} As$ جه تاثیری در خصوصیات فیزیکی ماده دارد؟ ج) ماده مستقیم(direct) و غیرمستقیم(indirect) را توضیح دهید.		سوال ۴
ثابت کنید حداقل غلظت ناخالصی دهنده‌ی غیر واگن برای Si در دمای اتاق (T=300 K) برابر است با $N_D = 1.6 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$		سوال ۵
$n_0 = N_c e^{\frac{(E_c - E_f)}{kT}} = n_i e^{\frac{E_f - E_i}{kT}}$ $P_0 = N_v e^{\frac{E_f - E_v}{kT}} = n_i e^{\frac{E_i - E_f}{kT}}$ $n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{\frac{-E_g}{2kT}}$	$N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* K T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}$ $N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* K T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}$ $n_i^2 = n_0 p_0$	
$E_f = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left(\frac{3}{\pi} \cdot \frac{N}{V} \right)^{\frac{2}{3}}$	$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{(E - E_f)}{K T}}}$	

موفق باشید - منصوری